УДК 551

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРУКТУРНОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ КАОЛИНИТОВ МЕТОДОМ РАЗЛОЖЕНИЯ ИХ ИК-СПЕКТРОВ В ОБЛАСТИ ВАЛЕНТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОН-ГРУПП

© 2024 г. Б. А. Сахаров^{*a*, *}, Д. М. Коршунов^{*a*, **}, В. А. Дриц^{*a*, ***}

^аГеологический институт РАН, Пыжевский пер., 7, стр. 1, Москва, 119017 Россия

*e-mail: sakharovb@gmail.com **e-mail:dmit0korsh@gmail.com ***e-mail: victor.drits@mail.ru

Поступила в редакцию 15.04.2024 г. После доработки 21.05.2024 г. Принята к публикации 03.07.2024 г.

Предложен новый подход к оценке степени дефектности структуры каолинитовых минералов с использованием их ИК-спектров в области валентных колебаний ОН-групп. Получены три линейных уравнения, которые связывают друг с другом отношения спектроскопических параметров, таких как: *FWHM*(v_i) – полная ширина полосы на половине высоты и $A(v_i)$ – интегральная интенсивность лоренцовских пиков полос поглощения при $v_1 \sim 3697$ см⁻¹, $v_2 \sim 3670$ см⁻¹, $v_3 \sim 3652$ см⁻¹ и $v_4 \sim 3620$ см⁻¹ соответственно. Эти уравнения позволили установить критерии для разложения ИК-спектров на индивидуальные полосы (v_i) и нахождения оптимальных величин *FWHM*(v_i) и $A(v_i)$ для расчета содержаний высокоупорядоченной фазы, НОК (high ordered kaolinite), и низкоупорядоченной фазы, LOK (low ordered kaolinite), в образцах природных каолинитов с точностью $\sim 5\%$.

Ключевые слова: каолинит, структурный порядок-беспорядок, инфракрасная спектроскопия, полосы поглощения OH, рентгеновская дифракция **DOI:** 10.31857/S0024497X24060063, **EDN:** WVKZLK

Одной из проблем при изучении каолинитов является определение степени совершенства их кристаллической структуры. На протяжении долгого времени изучение дефектности каолинитов было сосредоточено на выявлении природы структурных нарушений в этих минералах. На основании идеализированной структуры каолинита были предложены модели с дефектами упаковки, обусловленными смещениями слоев на отрезки $\pm b/3$ [Brindley, Robinson, 1946], взаимными вращениями слоев на углы $\pm 120^{\circ}$ [Murray, 1954] и чередованием слоев с разным положением октаэдрической вакансии [Plançon, Tchoubar, 1977; Tchoubar et al., 1982; Artioli et al., 1995]. Все эти модели не учитывали реальных искажений в октаэдрической и тетраэдрической сетках каолинитового слоя и поэтому были отвергнуты авторами работы [Bookin et al., 1989], которые, в свою очередь, предложили модель дефектов упаковки, предполагающую чередование энантиоморфных каолинитовых слоев, связанных друг с другом плоскостью скользящего отражения. Согласно

[Bookin et al., 1989; Drits et al., 2018], периодичность двумерного слоя в структуре каолинита можно с равным успехом описывать одной из двух энантиоморфных косых элементарных ячеек с параметрами a, b, γ и a', b', γ' ($\gamma = \gamma' \neq 90^{\circ}$), которые связаны между собой зеркальной плоскостью, проходящей через вакантный октаэдр и центр дитригонального тетраэдрического кольца каолинитового слоя. При этом векторы межслоевых трансляций $\mathbf{t} = x \mathbf{a} + y \mathbf{b} + \mathbf{cn}$ и $\mathbf{t'} = x'\mathbf{a'} + y'\mathbf{b'} + \mathbf{cn}$ (где x, y, x', y' – компоненты трансляций, с – параметр ячеек, **n** – единичный вектор, перпендикулярный слоям), описывающие регулярное чередование каолинитовых слоев в двух разных косых координатных системах, тоже будут связаны этой зеркальной плоскостью. Более того, только для таких энантиоморфных косых ячеек существует ортогональная система координат, в которой можно выбрать ортогональную элементарную ячейку для двумерного каолинитового слоя с a_{opt} , b_{opt} , $\gamma_{opt} = 90^\circ$. Поэтому в модели дефектного каолинита, предложенной в работах [Bookin et al., 1989; Drits et al., 2018], все слои можно считать одинаковыми и описывать их с помощью ортогональной элементарной ячейки (a_{opr} , b_{opr} , $\gamma_{opr} = 90^{\circ}$), а дефекты упаковки могут возникать в результате нерегулярного чередования межслоевых трансляций $\mathbf{t}_1 = \mathbf{x}_{1opr} \mathbf{a}_{opr} + y^l_{opr} \mathbf{b}_{opr} + \mathbf{cn}$ и $\mathbf{t}_2 = x^2_{opr} \mathbf{a}_{opr} + y^2_{opr} \mathbf{b}_{opr} + \mathbf{cn}$, где векторы $\mathbf{t}_1 = \mathbf{t}$, $\mathbf{t}_2 = \mathbf{t}'$. В такой дефектной структуре слои, связанные разными межслоевыми трансляциями \mathbf{t}_1 и \mathbf{t}_2 , будут создавать фрагменты правого и левого каолинита. Существование правых и левых микрои макрокристаллов каолинита, образовавшихся в древней коре выветривания, было продемонстрировано методами просвечивающей электронной микроскопии и вакуумного декорирования в работах [Самотоин, 2010; Самотоин, 2011; Самотоин, Бортников, 2011].

Основываясь на этой модели дефектной структуры каолинита, А. Плансон с соавторами [Plançon et al., 1989], а затем Б.А. Сахаров с соавторами [Sakharov et al., 2016] и В.А. Дриц с соавторами [Drits et al., 2021] показали с помощью метода моделирования рентгеновских дифракционных картин, что природные образцы каолинитов состоят из смеси двух разных фаз: высокоупорядоченной, называемой HOK (high ordered kaolinite) и низкоупорядоченной – LOK (low ordered kaolinite). В обеих фазах основной тип структурных нарушений оказался связан с неупорядоченным чередованием межслоевых трансляционных векторов t_1 и t_2 , вероятности которых $W(t_1)$ и $W(t_2)$ определяют структуру НОК и LOK фаз. Причем в разных природных образцах LOK фазы содержат, как правило, 35-45% межслоевых трансляций t₂, тогда как в высокоупорядоченных структурах НОК, содержание этих трансляций составляет не более 3%. Аналогичные результаты были получены в работах [Kogure, Inoue, 2005; Kogure et al., 2010; Kogure, 2011] при изучении дефектов упаковки в структуре каолинитов методом высокоразрешающей электронной микроскопии. Таким образом, соотношение НОК и LOK фаз оказалось важным показателем структурной неоднородности каолинитового образца, которая фактически отражает степень дефектности каолинита.

Метод моделирования рентгеновских дифракционных картин является достаточно сложным и трудоемким для широкого применения, и поэтому его не используют в рутинных исследованиях. Для характеристики степени совершенства каолинитов обычно вычисляют эмпирические коэффициенты, так называемые индексы кристалличности [Hinckley, 1963; Stoch, 1974; Range, Weiss, 1969; Aparicio, Galán, 1999; Aparicio et al., 2006; Chmielová, Weiss, 2002], которые основаны на простых измерениях высот дифракционных пиков в области отражений 02/, 11/, как наиболее чувствительных к структурным дефектам. Разные значения этих коэффициентов не несут какойлибо информации о природе и типах дефектов в структуре каолинитов или их структурной гетерогенности, а лишь позволяют отличать образцы друг от друга [Сахаров, Дриц, 2023].

Вместе с тем ИК-спектры каолинитов в области валентных колебаний ОН групп тоже оказались чувствительны к разной степени совершенства природных образцов, а точнее к содержанию НОК и LOK фаз [Drits et al., 2021]. Для ИК-спектра каолинита в этой области характерны: две относительно сильных по интенсивности полосы поглощения $\nu_1\sim 3697~cm^{-1},\,\nu_4\sim 3620~cm^{-1}$ и две слабых $\nu_2\sim 3670~cm^{-1},\,\nu_3\sim 3652~cm^{-1}.$ В работе [Drits et al., 2021] было показано, что содержание НОК фазы, установленное методом моделирования рентгеновских дифракционных картин для коллекции мономинеральных каолинитов из 18 образцов, связано линейным образом с отношениями параметров полос поглощения $FWHM(v_1) = FWH\hat{M}(v_1)$ $\Lambda(\mathbf{y})$

$$\frac{1}{FWHM(v_1)}, \frac{1}{FWHM(v_2)} \bowtie \frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}:$$

HOK (%) = 42.1
$$FWHM(v_1)/FWHM(v_4) - 66.78;$$

R² = 0.979, (1)

HOK (%) =
$$-72.92 FWHM(v_3)/FWHM(v_2) +$$

+ 142.36; R² = 0.974, (2)

HOK (%) =
$$-192.05 A(v_3)/(A(v_2) + A(v_3)) + 174.62;$$

 $R^2 = 0.920,$ (3)

где $FWHM(v_i)$ — полная ширина пика полосы v_i на половине его высоты; $A(v_i)$ — интегральная интенсивность пика полосы v_i ; R^2 — величина достоверности аппроксимации. Параметры пиков полос поглощения $FWHM(v_i)$ и $A(v_i)$ были получены методом разложения ИК-спектров на индивидуальные максимумы при аппроксимации их симметричной функцией Лоренца. Исходя из лоренцевой формы полос, все полосы исследованных спектров были нормированы на одну и ту же площадь полосы OH-группы, A(3620) = 5[Drits et al., 2021].

Казалось, что открывается новая возможность легко оценивать степень дефектности каолинитовых минералов, используя только один метод ИК-спектроскопии, не прибегая к сложному

моделированию рентгеновских дифракционных картин. Действительно, определив соответствующие ширины $FWHM(v_i)$ и площади полос поглошения $A(v_i)$ в ИК-спектре природного каолинита. можно с помощью приведенных выше уравнений 1, 2 и 3 получить сразу три значения концентрации НОК, которые затем можно еще и усреднить, чтобы найти как можно более близкую к реальной среднюю величину НОК_{ср}. Однако на практике это оказалось не так. Для каолинитовых образцов, которые изучались с использованием такого подхода, экспериментальные точки на графиках этих трех уравнений часто существенно различались значениями концентраций НОК, иногда более, чем на 50%. Проблема в том, что ИК-спектры очень чувствительны не только к структурному состоянию минерала, но и к целому ряду факторов, среди которых: содержание адсорбированной воды, размеры кристаллитов, наличие примесей и т.п., которые могут влиять на параметры полос поглощения. Поэтому задачей данного исследования являлся поиск критериев и их применение для надежного определения в природных каолинитах концентраций высокоупорядоченной фазы с помощью только одного метода ИК-спектроскопии, которую будем обозначать, как HOK(IR).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все исследуемые образцы каолиновых глин отбирались одним из авторов из каолиновых линз хорошо изученных месторождений: Боровичское месторождение, Новгородская область [Игнатов и др., 2003] (обр. Bor 1, Bor 2); Шулеповское месторождение, Рязанская область [Коршунов, Богуславский, 2022] (обр. S215, S216, S217, S619, S915, S916, S919, MA4), включая каолиновые проявления в 15 км к северу от Шулеповского месторождения (обр. ST15); Еленинское месторождение, Челябинская область [Овчинников, 2010] (обр. Mag 1); Глуховецкое месторождение, Украина, Сумская область [Ремезова, Кульманенко, 2013] (обр. G11). Образец 18987 также отобран из Глуховецкого месторождения и был предоставлен Минералогическим музеем им. А.Е. Ферсмана РАН. Образец G1 отобран из гидротермальной жилы Итакинского золоторудного месторождения [Абрамов и др., 2022].

Инфракрасные спектры поглощения были получены на ИК-Фурье-спектрометре VERTEX 80v фирмы Bruker, оснащенном детектором DTGS и КВг-светоделителем (ГИН РАН). Для каждого образца, приготовленного из фракции <0.001 мм, проводилось 256 сканирований в средней области (4250—800 см⁻¹) в условиях вакуумной откачки с разрешением 4 см⁻¹. Предварительно истертый и спрессованный (при давлении 10 т) в таблетку с KBr, образец прогревался в стеклянном бюксе с CaCl₂ в течение 8 часов при температуре 195°С. Согласно работе [Vedder, Wilkins, 1969], для улучшения качества получаемого спектра такую процедуру проводили дважды. Образец после первого прогревания еще раз был спрессован и снова прогрет в течении 8 часов.

Рентгеновская дифракция осуществлялась на дифрактометре D8 фирмы Bruker, используя СиКа излучение. Дифракционные картины от неориентированных порошковых препаратов, приготовленных из фракции <0.001 мм, регистрировались в интервале углов от 10.0 до 65.0° 20. Интенсивности измерялись дискретно с шагом 0.05° 20 и экспозицией 180 сек. Метод моделирования экспериментальных дифрактограмм каолинитов с дефектной структурой рассмотрен в работах [Sakharov et al., 2016; Drits et al., 2021].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Критерии для определения спектроскопических параметров FWHM(v_i) и A(v_i)

Поскольку [Drits et al., 2021] установили линейные зависимости (уравнения 1, 2, 3) между величинами НОК, полученными из рентгеновских данных, и отношениями спектроскопических параметров, $\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}$, $\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)}$ и $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}$, то должны существовать линейные зависимости и между самими этими отношениями. Подставив выражение для НОК вначале

из третьего уравнения в первое, затем из второго уравнения в первое, и далее из второго уравнения в третье, получим три новых уравнения, которые связывают теперь друг с другом только отношения спектроскопических параметров:

$$\frac{A(v_{3})}{A(v_{3}) + A(v_{2})} = -0.2177 \frac{FWHM(v_{1})}{FWHM(v_{4})} + 1.247,$$

$$R^{2} = 0.913 \qquad (4)$$

$$FWHM(v_{3}) \qquad FWHM(v_{3})$$

$$\frac{1}{FWHM(v_2)} = -0.5804 \frac{1}{FWHM(v_4)} + 2.8696,$$

R² = 0.943 (5)

$$\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)} = 2.636 \frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)} - 0.4437,$$

R² = 0.947 (6)

На рис. 1а, 1б, 1в построены зависимости, соответствующие уравнениям 4, 5, 6, где черные кружки соответствуют экспериментальным значениям отношений $\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}, \frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)}$ и $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}$ для образцов, исследованных в работа [Drits et al. 2021]. Пинитириза ни

в работе [Drits et al., 2021]. Пунктирная линия отражает соответствующее регрессионное



Рис. 1. Зависимости между отношениями спектроскопических параметров, $\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}$, $\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)}$, $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}$, описываемые уравнениями 4 (a), 5 (б) и 6 (в) соответственно; красные квадраты показывают

положения точек для образца Mag1, полученные для разной величины превышения линии фона Δ.

уравнение, а сплошные линии — пределы возможных отклонений экспериментальных точек от регрессионного уравнения. Полученные графики позволяют установить критерии для определения параметров *FWHM*(v_i) и $A(v_i)$ дефектного каолинита. Критерии эти очень просты — необходимо, чтобы разложение ИК-спектра исследуемого каолинитового образца на индивидуальные максимумы обеспечивало бы на всех этих трех графиках (см. рис. 1а, 16, 1в) позиции точек, не выходящие за пределы, ограниченные сплошными линиями.

Определение спектроскопических параметров FWHM(v_i), A(v_i) и значений HOK(IR)

Нахождение фоновой линии для фрагмента ИК-спектра каолинита в области валентных ко-<u>лебаний OH-групп.</u> Согласно работе [Drits et al., 2021], область валентных колебаний ОН групп в исходном ИК-спектре исследуемого каолинита следует выделить в диапазоне 3550-3800 см⁻¹. Прежде чем разложить выделенный фрагмент ИК-спектра на индивидуальные полосы $v_1 v_2$, v_3 , и v_4 , необходимо определить и вычесть фоновую линию. На рис. 2 показан такой пример, с использованием компьютерной программы Fityk-1.3.1 [Wojdyr, 2010]. Вначале из исходного фрагмента ИК-спектра вычитается прямая линия фона, соединяющая точки спектра при 3550 см⁻¹ и 3800 см⁻¹ (см. рис. 2а). А затем для исправленного таким образом фрагмента ИК-спектра снова проводится прямая линия фона, совпадающая теперь с горизонтальной осью координат,



Рис. 2. Пример определения линии фона (пунктирные линии) для фрагмента ИК-спектра каолинита в области валентных колебаний ОН-групп. а – исходный фрагмент ИК-спектра; б – фрагмент ИК-спектра после вычитания из него прямой линии фона.

и примерно при 3660 см⁻¹ ставится новая точка фона, превышающая прямую линию на величину Δ . Через эту точку программа Fityk-1.3.1 автоматически построит новую изогнутую линию фона (см. рис. 26). Она и будет определять рабочий фрагмент ИК-спектра для его последующего разложения. Оптимальная величина превышения Δ может быть найдена методом подбора. В большинстве случаев, найденная оптимальная величина Δ обеспечивает попадание точек, соответствующих отношениям спектроскопических параметров изучаемого образца на всех трех графиках (см. рис. 1а, 1б, 1в) в пределы, ограниченные сплошными линиями.

Поиск оптимальной величины превышения Δ . На рис. За показан пример построения фоновых линий с разными значениями превышения Δ $(\Delta = 0, \Delta = 0.03, \Delta = 0.06, \Delta = 0.10)$ для исходного фрагмента ИК-спектра обр. Mag1, а ниже, на рис. 3б, приведены фрагменты ИК-спектров после вычитания из исходного фрагмента соответствующих фоновых линий. Каждый из полученных таким образом новых фрагментов следует разложить на индивидуальные максимумы с помощью программного пакета Fityk-1.3.1. При этом форма пиков для всех четырех ОН-полос спектра должна задаваться функцией Лоренца. В качестве примера на рис. 4 показано разложение фрагмента ИК-спектра, полученного после вычитания фоновой линии с превышением $\Delta = 0.10$. Вычисление параметров *FWHM*(v_i) и $A(v_i)$ необходимо выполнить в соответствии



Рис. 3. Пример определения оптимальной линии фона ИК-спектра каолинита (образец Mag1).

а — исходный фрагмент ИК-спектра; б – фрагменты ИК-спектров после вычитания из них линий фона, соответствующих превышениям $\Delta = 0$, $\Delta = 0.03$, $\Delta = 0.06$, $\Delta = 0.10$.



Рис. 4. Пример разложения фрагмента ИК-спектра каолинита (образец Mag1) в области валентных колебаний ОН-групп на индивидуальные лоренцовские пики. Светлые кружки соответствуют фрагменту экспериментального ИК-спектра, исправленного на линию фона с превышением $\Delta = 0.10$. Пунктирные линии соответствуют индивидуальным пикам полос поглощения v_1 , v_2 , v_3 , и v_4 . Сплошная линия соответствуют результирующей сумме индивидуальных пиков полос поглощения.

с процедурой их нормировки, изложенной в работе [Drits et al., 2021]. В табл. 1 приведены такие значения $FWHM(v_i)$ и $A(v_i)$, соответствуюшие разным величинам превышения Δ , и рассчитанные для них отношения $\frac{FFFHM}{FWHM}(v_4)$, $\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)} \operatorname{H} \frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}.$ Используя последние в уравнениях 1, 2 и 3, соответственно, для каждого Δ можно вычислить три значения концентрации HOK(IR) (см. табл. 1). Видно, что только для величины превышения $\Delta = 0.10$ значения HOK(IR), найденные по разным уравнениям, дают близкие результаты, тогда как для других значений Δ концентрации HOK(IR) резко различаются. Наиболее наглядно результаты табл. 1 проявляются на рис. 1а, 1б, 1в, где позиции красных квадратов, соответствующие разной величине превышения Δ , показаны вместе со сплошными линиями, ограничивающими пре- $FWHM(v_1)$

делы для допустимых отношений $\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}$, $\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)}$ и $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}$. На всех трех графи-

ках (см. рис. 1а, 1б, 1в) только позиции точек с превышением $\Delta = 0.10$ не выходят за пределы, ограниченные сплошными линиями. Таким образом, табл. 1 и рис. 1а, 1б, 1в позволяют надежно установить содержание высокоупорядоченной фазы, HOK(IR), в природном каолините, используя только данные ИК-спектроскопии.

A		По	олоса ИІ	К-спектр	ba				HOK(IR), %			
Величина превышени	v _i	Центр (cm ⁻¹)	Высота <i>H</i> (v _i)	Пло- щадь <i>А</i> (<i>v_i</i>)	Ширина <i>FWHM</i> (v _i)	$FWHM(v_{,l})/FWHM(v_{4})$	$FWHM(v_3)/FWHM(v_2)$	$A(u_3)/ \ (A(u_2) + A(u_3)$	$FWHM(v_{,i})/FWHM(v_{,i})$	$FWHM(v_3)/FWHM(v_2)$	$A(v_3)/ \ (A(v_2)+A(v_3))$	
0	<i>v</i> ₄	3623.03	0.2696	5.0000	11.808	2 252	2.586	0.892	28.1	-46.2	3.9	
	v_3	3655.03	0.1454	6.8428	29.97							
	v_2	3672	0.0455	0.8291	11.5885	2.232						
	v_{I}	3699.01	0.3576	14.9389	26.5975							
	v_4	3623.05	0.2747	5.0000	11.5874	2 225	2.189					
0.02	v_3	3654.8	0.1432	6.4058	28.4867			0.961	26.0	17.2	0.7	
0.03	v_2	3671.87	0.0504	1.0307	13.0148	2.223		0.001	20.9	-17.2).1	
	v_{I}	3699	0.3634	14.7134	25.7764							
	v_4	3623.06	0.2774	5.0000	11.4764		1.057	0.020	24.2	-0.4		
0.06	v_3	3654.68	0.1400	6.0709	27.6086	2 161					14.3	
0.00	v_2	3671.86	0.0531	1.1762	14.1054	2.101	1.937	0.838				
	v_I	3698.98	0.3652	14.2291	24.8053							
0.10	v_4	3623.08	0.2859	5.0000	11.1342				23	24		
	v_3	3654.42	0.1370	5.5420	25.749	2 120	1670	0.700			22	
	v_2	3671.69	0.0595	1.4767	15.8119	2.129	1.028	0.790			23	
	v_{I}	3698.97	0.3748	13.9557	23.707							

Таблица 1. Результаты разложения ИК-спектров каолинитового образца Mag1 в области валентных колебаний OH-групп на индивидуальные пики, полученные после вычитания фоновых линий с разной величиной превышения Δ , и рассчитанные значения HOK(IR)

Результаты разложения ИК-спектров природных каолинитов в области валентных колебаний ОН групп на индивидуальные пики

Табл. 2 содержит результаты определения нормированных значений для спектроскопических параметров *FWHM*(v_i) и $A(v_i)$, соответствующих найденным оптимальным величинам превышения Δ , и их отношений $\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}, \frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)},$ $rac{A(\mathbf{v}_3)}{A(\mathbf{v}_3) + A(\mathbf{v}_2)}$ для коллекции из 15 образцов као-

линитов, а также значения HOK(IR), вычисленные по формулам 1, 2, 3 и их среднее значение HOK(IR)_{ср}. Графики на рис. 5а, 5б, 5в показывают, что все точки (разноцветные значки), соответствующие полученным отношени-

ям
$$\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}$$
, $\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)}$, $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}$ для

Таблица 2. Результаты разложения ИК-спектров каолинитовых образцов в области валентных колебаний ОН групп на индивидуальные пики и рассчитанные значения HOK(IR), HOK(IR), HOK(XRD)

		По	олоса ИК	спектра				H	OK(IR),	_	· ·		
Обра- зец	V _i	Центр (cm ⁻¹)	Высота <i>H</i> (<i>v_i</i>)	Пло- щадь <i>А</i> (<i>v_i</i>)	Ширина <i>FWHM</i> (v _i)	$FWHM(v_i)/FWHM(v_4)$	$FWHM(v_3)/FWHM(v_2)$	$A(v_3)/ (A(v_2)+A(v_3))$	$FWHM(v_1)/FWHM(v_4)$	$FWHM(v_3)/FWHM(v_2)$	$A(v_3)/ \ (A(v_2)+A(v_3))$	HOK(IR). %	HOK(XRD) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18987	<i>v</i> ₄	3620.22	0.3568	5.0000	8.92195	2.792	1.222	0.593	51	53	61	55	55
	v_3	3651.73	0.1536	4.5624	18.9115								
	v_2	3669.27	0.1287	3.1292	15.4783								
	v_{I}	3695.47	0.5273	20.6285	24.9074								

Таблица 2. Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	V ₄	3620.62	0.4009	5.0000	7.93942			0.636	44	45	53	47	47
~	V 2	3652.25	0.1770	4.7959	17.2466								
GII	<i>v</i> ₂	3668.95	0.1353	2.7493	12.9317	2.639	1.334						
	v_1^2	3695.05	0.7384	24.2989	20.9483								
	v ₄	3623.08	0.2859	5.0000	11.1342								
N/ 1	v_3	3654.42	0.1370	5.5420	25.749	0.100	1 (20)	0.700	22	24			
Magl	v_2	3671.69	0.0595	1.4767	15.8119	2.129	1.628	0.790	23	24	23	23	23
	v_1	3698.97	0.3748	13.9557	23.707								
G1	<i>v</i> ₄	3621.02	0.2123	5.0000	14.9928								
	v_3	3652.3	0.1099	4.0624	23.5331	2.15(1 (70	0.020	24	21	16	20	22
GI	v_2	3669.62	0.0378	0.8358	14.0905	2.156	1.670	0.829	24	21	16	20	22
	v_1	3697.86	0.1908	9.6854	32.3235								
	<i>V</i> ₄	3621.92	0.2685	5.0000	11.8532								
S215	v_3	3653.34	0.1277	5.4873	27.3601	1.005	1 700	0.702	12	17	22	10	15
	v_2	3670.38	0.0575	1.4344	15.8834	1.895	1.723	0.793	13	17	23	18	15
	v_1	3698.46	0.3720	13.1275	22.4674								
	<i>v</i> ₄	3621.72	0.2440	5.0000	13.0444								
6016	v_3	3652.33	0.1362	7.0159	32.7835	1.007	1.782	0.014	0	10	10	14	14
\$216	v_2	3670.19	0.0556	1.6055	18.3972	1.807		0.814	9	12	19	14	14
v	v_1	3698.09	0.3431	12.7039	23.5708								
S217 V v	<i>v</i> ₄	3621.07	0.2416	5.0000	13.1749	1.861	1.733	0.795		16	22	17	16
	v_3	3651.86	0.1308	6.5434	31.8366				10				
	v_2	3669.97	0.0586	1.6901	18.371				12				
	v_1	3697.47	0.3130	12.0575	24.5203								
	V ₄	3621.12	0.2450	5.0000	12.9899		1.736	0.802	10		21	16	_
G 0 1 7	V 3	3652.2	0.1323	6.5080	31.3266	1.000				16			
\$915	v_2	3670.08	0.0567	1.6063	18.0411	1.832							
	v_1^2	3697.56	0.3295	12.3169	23.7975								
	V ₄	3621.12	0.2449	5.0000	12.9964								
0016	v_3	3652.22	0.1328	6.5719	31.4958	1.0.5-	1.761	0.806	11	12	19	14	12
S916	v_2	3670.09	0.0562	1.5800	17.8853	1.837							
	v_1^2	3697.56	0.3294	12.3566	23.8777								
	V ₄	3621.94	0.2847	5.0000	11.1819								
~~~~	$v_2$	3653.64	0.1458	5.7577	25.1455		0.776	0.821			17		
\$919	$v_2$	3670.01	0.0563	1.2512	14.16	1.919			14	13		15	12
	$v_1$	3698.2	0.4141	13.9607	21.4622								
	$v_{4}$	3622.05	0.2132	5.0000	14.9267								
D 1	V3	3653.51	0.1539	7.1940	29.7565	1 (17	1.000	0.007	1	2	2		2
Borl	$v_2$	3670.76	0.0335	0.8220	15.6092	1.61/	1.906	0.897		3	3	3	3
	$v_1$	3699.45	0.2839	10.7665	24.1428								
	<i>v</i> ₄	3621.85	0.1914	5.0000	16.6346								
D 2	$v_3$	3652.71	0.1300	6.3045	30.8688	1 710	1.070	0.005	(	(	5		6
Bor ₂	$v_2$	3670.11	0.0316	0.8200	16.5226	1./19	1.868	0.885	6	0	5	0	6
	$v_1$	3699.48	0.2305	10.3562	28.5968								
	<i>v</i> ₄	3621.12	0.2435	5.0000	13.0722								
<b>N I A A</b>	$v_3$	3652.17	0.1330	6.5978	31.5774	1.0.40	1 7(0	0.007				1.5	1.5
MA4	$v_2$	3670.05	0.0562	1.5757	17.8549	1.840	1./69	0.807	11	13	20	15	15
	$v_1$	3697.56	0.3271	12.3626	24.0586	ſ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ST15	$v_4$	3621.81	0.2319	5.0000	13.7266		1.934	0.881	2	1	6	3	3
	$v_3$	3654.11	0.1492	7.3453	31.3344	1.632							
	$v_2$	3671.93	0.0388	0.9888	16.2037								
	$v_1$	3698.38	0.3288	11.5700	22.4051								
S619	$v_4$	3621.88	0.55503	12.1225	13.9046	1.752	1.799	0.804	7	11	21	13	13
	$v_3$	3652.47	0.29015	14.4571	31.7199								
	$v_2$	3669.96	0.12705	3.51844	17.6303								
	$v_{I}$	3698.94	0.75061	28.7274	24.3646								

Таблица 2. Окончание



Рис. 5. Зависимости между отношениями спектроскопических параметров,  $\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}$ ,  $\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)}$ ,  $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}$ , описываемые уравнениями 4 (а), 5 (б) и 6 (в) соответственно, на которых разноцветные значки указывают на положение точек, соответствующих экспериментальным значениям отношений для разных образцов.

исследованных образцов (см. табл. 2), попадают в допустимые пределы (прямые сплошные линии), которые определяют критерии для спектроскопических параметров. Это означает, что все три критерия для каждого из исследуемых образцов выполняются, и эти отношения можно использовать для вычисления значений HOK(IR) с помощью уравнений 1, 2, 3. Анализ этих результатов показывает, что, при выполнении рассмотренных критериев, рассчитанные значения НОК(IR) для одного и того же образца могут максимально различаться на ~10% (см., например, обр. 18987, G11, S216, S216 и S915 в табл. 2, за исключением обр. 6194). Очевидно, что эта величина определяется максимально допустимыми пределами для значений отношений спектроскопических параметров, устанавливаемых отклонением двух прямых сплошных линий от пунктирной регрессионной прямой на рис. 5а, 5б, 5в. При этом максимально допустимая ошибка в определении средней величины НОК(IR)_{ср} будет составлять ±5%, что, по-видимому, можно считать точностью предлагаемого метода. Проверка точности определения содержаний HOK(IR) сп фазы, полученных из ИК-спектров, может быть напрямую установлена сравнением этих данных с результатами моделирования рентгеновских дифракционных картин исследуемых образцов, т.е. НОК(XRD). В двух последних столбцах табл. 2 приводятся эти значения, HOK(IR)_{сп} и HOK(XRD). Можно видеть, что разница между ними действительно не превышает 5%.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При изучении каолинитов часто возникает вопрос о природе структурных нарушений в этих минералах и способах определения степени совершенства их кристаллической структуры. Для решения этих задач наиболее эффективным является метод моделирования рентгеновских дифракционных картин. С его помощью было установлено, что практически все природные каолиниты состоят из смеси двух разных фаз: высокоупорядоченной. HOK (high ordered kaolinite) и низкоупорядоченной – LOK (low ordered kaolinite) [Plançon et al., 1989; Sakharov et al., 2020; Drits et al., 2021], в структуре которых чередование энантиоморфных каолинитовых слоев приводит к образованию дефектов упаковки. По содержанию энантиоморфных слоев НОК и LOK являются высококонтрастными фазами, поэтому соотношение этих фаз в каолинитовых образцах фактически характеризует степень совершенства их структуры. Однако метод моделирования рентгеновских дифракционных картин является достаточно сложным для широкого применения и поэтому не используется в исследованиях. Вместе с тем ИК-спектры каолинитов в области валентных колебаний ОН-групп также оказались чувствительны к содержанию НОК и LOK фаз [Drits et al., 2021]. В работе предлагается новый подход к оценке содержания НОК и LOK фаз в каолинитовых образцах с дефектной структурой, основанный на использовании только ИК-спектроскопических данных. Получены три линейных уравнения, которые связывают друг с другом отношения спектроскопических пара-

MetpoB,  $\frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)}$ ,  $\frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)}$  M  $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)}$ , где  $FWHM(v_i)$  – полная ширина полосы поглощения на половине высоты и  $A(v_i)$  – интегральная интенсивность лоренцовских пиков полос поглощения при  $v_1 \sim 3697 \, \text{ см}^{-1}, \, v_2 \sim 3670 \, \text{ см}^{-1},$  $v_3 \sim 3652 \text{ см}^{-1}$  и  $v_4 \sim 3620 \text{ см}^{-1}$  соответственно. На основании этих уравнений предлагаются критерии для разложения ИК-спектров на индивидуальные полосы, v_i, и нахождения оптимальных величин  $FWHM(v_i)$  и  $A(v_i)$ , с помощью которых можно рассчитывать содержание высокоупорядоченной фазы фазы в образцах природных каолинитов с точностью ~5%. Новый подход демонстрируется на примере изучения коллекции из 15 практически мономинеральных каолинитовых образцов.

#### ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследования выполнены в рамках государственного задания ГИН РАН.

#### КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов Б.Н., Калинин Ю.А., Боровиков А.А. Итакинское золоторудное месторождение: изотопный состав, вероятные источники рудного вещества (Восточное Забайкалье) // Геология рудных месторождений. 2022. № 2. С. 6–22.

Игнатов П.А., Болонин А.В., Тихонова Н.В. Концентрирование редких, рассеянных и благородных металлов в визейских отложениях Боровичского района // Изв. вузов. Геология и разведка. 2003. № 1. С. 52–57.

Коршунов Д.М., Богуславский М.А. Минералого-геохимические особенности, генезис и возраст огнеупорных глин Шулеповского месторождения (Рязанская область, центральная часть Европейской России) // Литология и полез. ископаемые. 2022. № 1. С. 85–102.

*Овчинников В.В.* Еленинский субширотный разлом Джабык-Карагайского гранитного массива // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. 2010. № 8. С. 75–76.

*Ремезова Е.А., Кульманенко Г.А.* Модели распределения каолинов Глуховецкого месторождения (Украина) по качественным показателям // Георесурсы. 2013. № 5(55). С. 16–18.

Сахаров Б.А., Дриц В.А. Структурная неоднородность и индексы "кристалличности" природных каолинитов. // Литология и полез. ископаемые. 2023. № 4. С. 319–337.

*Самотоин Н.Д.* Правые и левые микрокристаллы каолинита и их распространенность в природе // ДАН. 2010. Т. 431. № 3. С. 392–395.

*Самотоин Н.Д.* Энантиоморфизм каолинита: проявление на уровне элементарного слоя структуры и микрокристаллов // Кристаллография. 2011. Т. 56. № 2. С. 353-361.

Самотоин Н.Д., Бортников Н.С. Картины роста минералов группы каолинита и их модели на основе регулярного чередования энантиоморфных слоев // Кристаллография. 2011. Т. 59. № 4. С. 657–670.

*Aparicio P., Galan E.* Mineralogical interference on kaolinite crystallinity index measurements // Clays Clay Miner. 1999. V. 47. P. 12–27.

*Aparicio P., Ferrell R., Galan E.* A new kaolinite order index based on XRD profile fitting // Clay Miner. 2006. V. 41. P. 811–817.

*Artioli G., Belloto M., Gualtieri A., Pavese A.* Nature of stacking disorder in natural kaolinites: a new model based on computer simulation of powder diffraction data and electrostatic energy calculations // Clays Clay Miner. 1995. V. 43. P. 438–445.

*Bookin A.S., Drits V.A., Plançon A., Tchouba, C.* Stacking faults in kaolin-group minerals in the light of real structural features // Clays Clay Miner. 1989. V. 37. P. 297–307.

*Brindley G.W., Robinson K.* The structure of kaolinite // Mineral. Mag. 1946. V. 27. P. 242–253.

*Chmielová M., Weiss Z.* Determination of structural disorder degree using an XRD profile fitting procedure. Application to Czech kaolins // Appl. Clay Sci. 2002. V. 22. P. 65–74.

*Drits V.A., Sakharov B.A., Hillier S.* Phase and structural features of tubular halloysite (7 Å) // Clay Miner. 2018. V. 53. P. 691–720.

Drits V.A., Zviagina B.B., Sakharov B.A., Dorzhieva O.V., Savichev A.T. New insight into the relationships between structural and FTIR spectroscopic features of kaolinites // Clays Clay Miner. 2021. V. 69. P. 366–388.

*Hinckley D.N.* Variability in "crystallinity" values among the kaolin deposits of the coastal plain of Georgia and South Carolina // Clays Clay Miner. 1963. V. 11. P. 229–235.

*Kogure T.* Stacking disorder in kaolinite revealed by HRTEM, a review // Clay Science. 2011. V. 15. P. 3–11.

*Kogure T., Inoue A.* Determination of defect structures in kaolin minerals by high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) // Am. Mineral. 2005. V. 90. P. 85–89.

*Kogure T., Johnston C.T., Kogel J.E., Bish D.L.* Stacking disorder in a sedimentary kaolinite // Clays Clay Miner. 2010. V. 58. P. 63–72.

*Murray H.H.* Structural variations of some kaolinites in relation to dehydrated halloysite // Am. Mineral. 1954. V. 39. P. 97–108.

*Plançon A., Tchoubar C.* Determination of structural defects in phyllosilicates by X-ray diffraction. II. Nature and proportion of defects in natural kaolinites // Clays Clay Miner. 1977. V. 25. P. 436–450.

*Plançon A., Giese R.F., Snyder R., Drits V.A., Bookin A.S.* Stacking faults in the kaolin-group minerals: defect structures of kaolinite // Clays Clay Miner. 1989. V. 37. P. 203–210.

*Range K.J., Weiss A.* Uber das Verhalten von kaolinitit bei hohen Drucken // Ber. Deut. Keram. Ges. 1969. V. 46. P. 231–288.

Sakharov B.A., Drits V.A., McCarty D.K., Walker G.M. Modeling powder X-ray diffraction patterns of the Clay Minerals Society kaolinite standards: KGa-1, KGa-1b, and KGa-2 // Clays Clay Miner. 2016. V. 64. P. 314–333.

Stoch L. Mineraly Ilaste. Warsaw: Geological Publishers, 1974. P. 186–193.

*Tchoubar C., Plançon A., Ben Brahim J. et al.* Caractéristiques structurales dés kaolinites desordonnées // Bulletin de Minéralogie. 1982. V. 105. P. 477–491.

*Vedder W., Wilkins W.T.* Dehydroxylation and rehydroxylation, oxidation and reduction of mica // Am. Mineral. 1969. V. 54. P. 482–509.

*Wojdyr M*. Fityk: a general-purpose peak fitting program // J. Appl. Cryst. 2010. V. 43. P. 1126–1128.

## DETERMINATION OF THE DEGREE OF STRUCTURAL HETEROGENEITY OF KAOLINITES BY THE DECOMPOSITION OF THEIR IR SPECTRA IN THE OH-STRETCHING VIBRATION REGION

## B. A. Sakharov^{1,*}, D. M. Korshunov^{1,**}, V. A. Drits^{1,***}

¹Geological Institute RAS, Pyzhevsky lane, 7, bld. 1, Moscow, 119017 Russia

*e-mail: sakharovb@gmail.com **e-mail: dmit0korsh@gmail.com ***e-mail: victor.drits@mail.ru

A new approach to assessing the degree of defective structure of kaolinite minerals using their IR spectra in the region of stretching vibrations of OH groups is proposed. Three linear equations were obtained that

relate the ratios of spectroscopic parameters to each other:  $\frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)} = -0.2177 \frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)} + 1.247; \\ \frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)} = -0.5804 \frac{FWHM(v_1)}{FWHM(v_4)} + 2.8696; \\ \frac{FWHM(v_3)}{FWHM(v_2)} = 2.636 \frac{A(v_3)}{A(v_3) + A(v_2)} - 0.4437,$ 

where: FWHM(vi) – full width at half maximum and A(vi) – integral intensity of Lorentz absorption bands at  $v_1 \sim 3697$  cm⁻¹,  $v_2 \sim 3670$  cm⁻¹,  $v_3 \sim 3652$  cm⁻¹ and  $v_4 \sim 3620$  cm⁻¹, respectively. These equations made it possible to establish criteria for decomposing IR spectra into individual bands, vi, and determining optimal values for the parameters *FWHM*(vi) and *A*(vi), with the help of which it is possible to calculate the contents of high ordered kaolinite, HOK, and low ordered kaolinite, LOK, phases in natural samples with an accuracy of ~5%.

Keywords: kaolinite, structural order/disorder, infrared spectroscopy, OH absorption bands, X-ray diffraction